











Д-408. Расписание сессии

Пн, 24 дек.	14:30 — 16:05	ЗАЧ Физические основы взаимодействия электромагнитного излучения СВЧ диапазона с материалами полупроводниковой электроники  M18-416  Шуренков В.В.
Ср, 26 дек.	11:05 — 12:40	АТТ Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем  M17-416  Зебрев Г.И.
Пт, 28 дек.	08:30 — 10:05	АТТ Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем  M18-403  Зебрев Г.И.
Пн, 14 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем  M17-416  Зебрев Г.И.
Пт, 25 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем  M18-403  Зебрев Г.И.